

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE****INNOVATECIS CIA. LTDA.**

JOSE MARIA GUERRERO N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO  
QUITO, ECUADOR  
(+593) 02 6040 607  
innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 65399

Fecha de Recepción (Reception Date): 2026-01-23

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2026-01-29

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2028-01

Fecha de Emisión (Emission Date): 2026-02-02

**Cliente (Client):** CIA PANAMEÑA DE AIRE ACONDICIONADO S A  
Vía José Agustín Arango, justo al frente al Estadio Rommel Fernández, Juan Díaz, República de Panamá., PANAMÁ, BELLA VISTA (SEDE)

**Información del Instrumento (Instrument Information)**

<b>Equipo (Instrument):</b> Medidor de Espesores	<b>Ubicación (Location):</b>	<b>Int. de Medición:</b> (0 a 1300) $\mu\text{m}$
<b>Marca (Brand):</b> R&D Instruments	<b>Código (Code):</b>	(Measurement Range)
<b>Modelo (Model):</b> TC 100	<b>Lugar de Calibración (Place of Calibration):</b> Lab. INNOVATEC (Panamá)	<b>División de escala:</b> 0.1 $\mu\text{m}$
<b>Serie (Serial #):</b> HI25M07NO025653		(Resolution)

**Datos de Calibración (Calibration Info)**

**Procedimiento (Procedure):** INN-PC-31 Por Comparación.

**Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)****Temp. Inicial (Initial Temp.):** 23.6 °C**Temp. Final (Final Temp.):** 23.4 °C**Hum. Inicial (Initial Hum.):** 43 %HR**Hum. Final (Final Hum.):** 49 %HR**Trazabilidad (Traceability Info)**

<b>Patrón (Standard)</b>	<b>Marca (Brand)</b>	<b>Cert. #</b>	<b>Ultima Calibración (Last Cal.)</b>	<b>Período (Period)</b>
Gage block set 10 piece (mm)	Mitutoyo	US011-MIL-CI-24057825	2024-02-19	2 Años
Micrómetro	PANTEC	55802	2025-04-11	2 Años

**Resultados (Results)**

Ver Resultados en Hoja Adjuntada

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de  $k=2$ , 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of  $k=2$ , 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

**Comentarios:**

(Comments):

**Calibrado por:** Rubén Ortega Cortés  
(Calibrated by):

**Aprobado por:**  
(Approved by):



Certificado No. (Certificate #):

65399

Equipo (Instrument): Medidor de Espesores

Fecha de Calibración (Calibration Date):

2026-01-29

Marca (Brand):

R&amp;D Instruments

<b>Patrón (Standard)</b>	<b>UBP (UUT)</b>	<b>Error (Error)</b>	<b>E.M.P (Tolerance)</b>	<b>Incertidumbre (Uncertainty)</b>
50 µm	50.2 µm	0.2 µm	±(3%+2µm)	± 3.3E+00 µm
100 µm	97.9 µm	-2.1 µm	±(3%+2µm)	± 2.1E+00 µm
150 µm	148.8 µm	-1.3 µm	±(3%+2µm)	± 2.0E+00 µm
248 µm	247.0 µm	-1.0 µm	±(3%+2µm)	± 2.3E+00 µm
348 µm	347.3 µm	-0.8 µm	±(3%+2µm)	± 2.6E+00 µm
495 µm	495.3 µm	0.3 µm	±(3%+2µm)	± 4.5E+00 µm
743 µm	752.0 µm	9.0 µm	±(3%+2µm)	± 2.3E+00 µm
1,001 µm	997.0 µm	-4.0 µm	±(3%+2µm)	± 5.0E+00 µm
1,249 µm	1,256.0 µm	7.0 µm	±(3%+2µm)	± 3.1E+00 µm